

# TD8725

## 非晶测量用单片磁导计

### 产品简介

- 多规格可选:用户可根据被测样品尺寸选择对应的磁导计。
- 单磁轭:测量单片非晶样品时采用,以避免上磁轭的自重对样品产生应力而使材料的磁性能恶化。
- 双磁轭:对磁轭进行退磁及测试磁轭的损耗时采用;测量其他软磁材料如硅钢片时也需要将上磁轭盖上。
- 测试线圈:包含框架、初级绕组、次级绕组和位于试样下方的H线圈。
- 磁场强度测量:兼容电流测量法(M.C)和磁场线圈法(H-Coil法)。



65 mm 单片磁导计



220 mm 单片磁导计



310 mm 单片磁导计

### 技术指标

型号	类型	样品尺寸 (L × W, mm)	样品厚度 (μm)
TD8725-35	35 mm 单片磁导计	(280 ~ 320) × (10 ~ 30)	10 ~ 500
TD8725-65	65 mm 单片磁导计	(280 ~ 320) × (30 ~ 60)	10 ~ 500
TD8725-150	150 mm 单片磁导计	(280 ~ 320) × (60 ~ 145)	10 ~ 500
TD8725-220	220 mm 单片磁导计	(280 ~ 320) × (100 ~ 215)	10 ~ 500
TD8725-310	310 mm 单片磁导计	(280 ~ 320) × (100 ~ 300)	10 ~ 500